PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-095828

(43) Date of publication of application: 02.05.1987

(51)Int.CI.

H01L 21/302

(21)Application number : 60-235160

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22) Date of filing:

23.10.1985

(72)Inventor: NAKATSUI FUJITSUGU

FUKAMACHI MASAJI

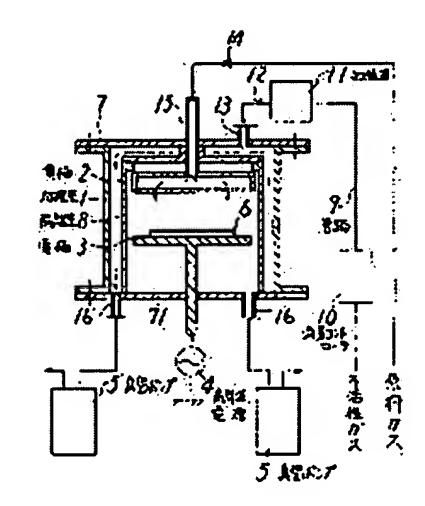
NAKAZATO NORIO

(54) PLASMA PROCESSOR

(57) Abstract:

PURPOSE: To improve the productivity of a processor by a method wherein an isolation chamber is provided to encircle electrodes in a plasma processing chamber while a piping system to feed heated inert gas is connected to the processing chamber.

CONSTITUTION: Parallel electrodes 2, 3 are opposingly arranged in a sealed processing chamber 1; one electrode 3 is connected to a high-frequency power supply 4; and material gas (a) is fed from the other electrode 2. An isolation chamber 8 is provided to encircle the inner electrodes 2, 3 in the processing chamber 1 while a piping system 9 to feed heated inert gas (b) to the processing chamber 1 is connected thereto. The flow rate and temperature of inert gas are



controlled by a flow rate controller 10 and a heater 11. Finally and Al chloride produced by etching reaction mixed with the inert gas without condensation flows down into an exhaust port 16 to be exhausted by a vacuum pump 5.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

昭62-95828 ⑩公開特許公報(A)

(6) [nt Ci, 4

静別記号

庁内整理警号

母公開 昭和62年(1987)5月2日

H 01 L 21/302

C-8223-5F

審査請求 完請求 発明の数 1 (全6頁)

プラズマ処理装置 会発明の名称

> 昭60-235160 ②特

昭60(1985)10月23日 创出

中対 砂発 明

惡 次 土消市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研究所內

深 BL 砂発 明

IE 次

株式会社日立製作所做被研究所內 土補市神立町502番地

09発 明 仲 望

土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所微城研究所内·

诛式会社日立製作所 の出 額 人

來京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

弁理士 小川 勝男 30代 型

外1名

我明の名称

だ許諾坎の範囲

1. 内部でブラズマを利用して試料が処理され る気理型内着しくは外に町能プラズマに影響を及 ほずことなく対象ガスを前距処理室との間で内に する隔離記を扱けたことを特徴とするプラグや処 现数减。

発明の辞細な説明

(强明 () 利用分野)

木発的は、ブラズマ処理発表に関するものであ 5 .

〔発明の資源〕

内はでプラズマを利用して試料が外界される処 迎急を有するプラスマ処理装造には、何えば、ド ライエッチング会界がある。否の図に往来のドラ イエッチング外政の代表例の秩能面を示す。深る 四に示すように、初明された処施宝1の中に2枚 の平穏の俄綱で、 るまが向ませて配し、一方の低 通りに再周独電器(を投稿し、対向する関係)か らは駅料ゴンを供給できる構造になっている。処 色名上には英空ポンプ5が复続されており。境間 出1内のガスを殴引し折虹できる。 ドライニッチ ングを行う訳料。例えば、ウェハ6は、AAR展を ぬした雨が焦雨でと対向するように 電極すの衰雨 上に沒く、ドライエッチングの処理工程としては、 文才思明室1月の安徽全提供した後に原格ガスで ある SICe., CCt., およびBCL, 写のガスを供 約し、処別省1の内部を所定の圧力であるのの1 ~5 Torr 程辺にする。その状態で、強絶なおよ ひるの間に高周波奪力を与え、グロー設備で活性 なイオン祖を生じさせ、SB根数に反応させてニッ チングを行むり。エッヂング反応によりアルミニ 力 A 堪尼特(以下A4 LL 化也と配す)が経費宜 1 U 内函划よび電感 2。 3 に得付着し疫前するため、 エッテング区島を不安定にさせたり、堀根田が選 となってウェハ上に落下し舞物となる恐れがある。 適常は足形的に、フラング:を聞る処理事しの門。 邸を大気に消放し、塩砂物を除去する必要がある。

特別昭 52-95828(2)

そのため、従来の狂呂に対しても次に配すような、 堆積する付着生成物の除去圧が考案されている。 例えば、特別図59~143073号公規では、 加熱された不能性ガスを処理宝1の中に導入し、 M単化物も思角させるようになっている。しかし、 この方法ではエッチング中の准務を少なくするこ とはできず、不活性ガスで加熱するためにはドラ イニッテング発展の運転を中断することが必要と 在右。 生化、特别图 5 9 - 1 5 4 8 8 8 9 5 公积化 配札されているように、電板3のウェハ以外の邸 分と熱伝導性の思い説希望とすることにより、耳 厨のりょいで振われた以外の部分を締役にして仄 心生収めの付着防止を行っている。しかし、この 方法では処理会しの内面には対策がなされていな いので不十分である。また、公知のドライエッチ ング設置の中には截径3に相当する塩極の周辺に 冷却されたリングを置いて、モのリングに反応也 砒物を付着させている例ものるが、充分な方法と に云えない。上配したリングの代りに冷却された 棒状の部村を選いているが。やはり充分な効果は

スを自記処理室との間で内在する脳関窓を放りた 生衆としたことで、過転を中野することでし、また、処理室内部を大気要勢に続すことなしに処理室での反応性成物の推放を設止し、また、除失しようとしたものである。

(発明の実施例)

以下、本名明の一実施例を第1回、第2回によって説明する。第1回に、本苑明を選用したドライニッチング集配の歌節頭と、ガスの供給と辞気の管筋および高周被選絡等の接続を示す。第1回において、残取気1・延慢2・3・荷間改革がある。しかし、野ららは、第1回において処理第1のから、野らいて現をは、第1回において処理第1のから、野らに編修選を設け、から、野島の、政治などにある。不活性ガスの記録がよび選集を設け、から、政治などにある。不活性ガスの記録がよび選集を設け、から、政治などにある。不活性ガスの記録がよび選集を設け、から、政治などにある。不活性ガスの記録がよび選集を設け、政治などのが必要を表する。不活性ガスの記録がよび選集となるのがの表すとの一ラカカよび知為

期待できないのが実情である。

以上のように、禁来技術においては、選択中に おける反応生成数の超額を防止し、また除去する 有効な方法および裁敵がないため、フランジでを 関放して人手に関って連盟室等の派をを行ってい る。そのまめ、処理官士の内部および電乗を、電 挙さを大気環境に断すことになり、廃食を生じる ためにドライエッテング装配の信頼性の総下を招 し。また、ドライエッチング装配の進程を止める 必要があり、生態能力が低下する。

〔强明の目的〕

本発明の目的は、運転を中断することなく。また、処理室内部を火気電域に晒すことなしに処理 第での反応生取他の推在を財正し、また、給去することで、生産性および信息性を向上できるプラ ズマ処理装置を提供することにある。

(辞引の経験)

本発明は、プラズマ処理を異を、内部でプラズマを利用して試料が処理される処理室内若しくは 外に型配プラズマに影響を及ばずことなく知器が

によって所定の条件に調整することができる。パ ルプヨを聞くと、所定の退度および調度の不耐性 ガスダ、不婚性ガス入口はより処理国しに鉄段を れるとともに。流出を調整することにより頻繁気 1内の圧力が規矩でもる。原料ガスは、パルブル を明さ、原幹ガス入口15を通り電影さより無謀宜 8 内に供給する。第2 図に隔離32 8 の範断面を広 大して示す。第2回に示すように隔離室8は円筒 隔壁的かよび上部隔壁段から成立っている。 丹筒 陽低似には、スティ都を設け、上部隔離せには、 紙料ガス入口はを挿入する挿入孔のも設ける。円 | 阿麗堪似の内観の上境都近くに設けたスティ85の| 上哨両に上部崩延船を取り。このスティ8の上降 同と上郎周斌四との接触四は気出性は必要ないが。 且前のセラモック等の成形、破板切削、現役等の -工作技能の処理で、する比はでするだけ小さくな るようにする。日期間雄型の下端図と処理室のフ ランジガとの依然面,上邳周凰忽と取料ガス入口 おおよびフランセ なとの技験的についても、工業 的な成形。単板切削。原密等の規度料因でなるべ

特周昭62-95828 (3)

くかさくする。

図1回で、16、15°は20の20の原料ガス旧様気口 20よび不穏性ガス用排気口である。原料ガスは、 労気口近から、耳空ポンプ5によって処理気1の 外に射気される。不活性ガスは、砂気口貯から異 空ポンプ5°によって射気される。

第2頭に示す隔離数8を構成する材料としては、 ウェハのドライエァチングを行う場合に異なばせ を生じないようなブルミナ、石英、ファロン等の 地気過級材料で、しかも70で以上の温度超過で 長期息用できる材料を使用する。

以上のような隔離窓をを倒えたドライエッチング接触を使用してつまい上のAB体証のエッテングを行う場合に次のような操作を行う。最初に、処理型1内の改成を展記ポンプをおよびがによる特別を続け、パルツはを明を原料ガスを減し、次にパルブロを応き加齢を私た不活性ガスを、不消性ガス入口はより処理室1内に供給する。個離第3内の原料ガスの混出したの条件で行う必要があるの

様々と根例るとの間にグロー放揮を発生させて、 ウェハ6のニッテングを行うと、エッチング反応 によりが塩化物を生じるが、隔離銀名に別述して も網路形成が10℃以上に発現しているため、 検 網でることなしんガスに最大して情気間がに渡入 し、度型ポンプをによって処理官の外に原気され る。上記のようにして、欠応生成物のドライニッ チング数別内への行程権構を約止でする。

次に、第3回である路に、木角財の他の実施例を示す。第3回で、第1回と異なる点は無世界17の構造と、それに伴って真空ポンプを1台にした点にある。第4回に、解離祭17の機断菌を示す。

24回に示すように、隔離終17の機断菌を示す。
上部開墾172、機能隔離173。 支持台174 とから
図る。円角開墾171 にスティ175 を設け、それに上部開墾172 を買くことおよび上部開墾172 に順
料ガス入口15の挿入孔176 を設けることでは、何
2回の場合と同じである。新4扇で、第2回に示す関連数数と異なる点は、底部隔離174 には原料

で、腐粕豆もの内部に不活性ガスが高れ込まない ように迅訊コントローラロを網整する。この場合、 相2的からわかるように周昭高8の上部風盤おに 鼠科ガス入口ISを無入した耶分。上蘇覇遊群と円 既爲征引との技制部、円筒無些引とフランジカと の摂触部には、する間を形成しているが、それら のする間をガスが通り放ける抵抗は、隔除室 8 の 外側と処理気」の内面との空間によって形成され る边路のガス流れに対する正瓜よりも大きい。し たがって、処理室1内に供給された不活性ガスは、 **隔蔵宝8の外側に指って路聴宝8を加熱しながら** 流れ、排気口ISで流入し、再選ポンプ5'によって 処路室1の外部に許久される。一方、原料ガスは、 堪應2から隔離金8内に強入し、円筒陽勝目と上 部開鉄起車のする間から少量は不活性ガスに混入 するが、従来技術と気体に大部分は電極りの方向 に向って近下し、孫気口15に汎入し其空ポンプ 5 により処理選外に体気される。不活性ガスの選択 は、上記の条件下で隔胜国るの組配がプロで以上 となる程度に訴訟する。高角放性類4によって電

以上のような隔離空灯を個人なドライエッテング が鉄酸を使用してウェハ上の解除側のニッテングを行う機がは、光の切り頭の場合とはは同じであるが、エッチングガスの調会性が弱く、不活性ガス用の質型ポンプを使用可信な時に、次のような

特階級 62-95828 (4)

翔由により、貫道ボンブが1台で運転できる利点 がある。舞る図の実施例でも隔底窓に四の原料が スの圧力は一定の前に顕像されているので、不透 佐せスの圧力は、不活色ガスが開催室内に流れる まない忍促に超色する。第3四尺示すように隔離 宜りの、上部開發 172 に原料ガス入口など除入し た部分および上部開盤 192 と円間隔離 191 との接 放節は、単に扱放しているだけで、する間を忍応 しているが、そのプミ盟をガスが通り抜ける抵抗 は、隔離窓げの外側と処理室1の内面との空間を よび交待台はいに関けられた不抵佐がス廼気孔 1710によって形成される承銘の低抗よりも大るい。 そのため、処理室1内に供給されたガスは、保難 室17の外側と処理室1との間に形成される通路を 通って外尾国1の伝統の終末口氏から其語ポンプ によってが気をれる。原料ガスは、電紙をから周 雄蛮けに強入し、陽雄撃けの上部に形成される小 き間を通り少量は不恰性ガスに因入するが、従来 技術と同様に大部分は電配1万向に向って沈れ、 風岸亀りの底質の原料ガメ運気口 177 を通って鉄

表演判を示すドライエッテング装置の構成図、那 2 図は、第 1 図の解析室の縦断面図、明 3 図は、 本替明によるプラズマ処別装製の油の実施例を示すドライエッテングが就の構成際、所 4 原は、穿 3 図の隔離気の液断部図、第 5 図は、同じく展前からみた平面図、五 6 図は、ドライエッチングが 民の従来例を示す様収図である。

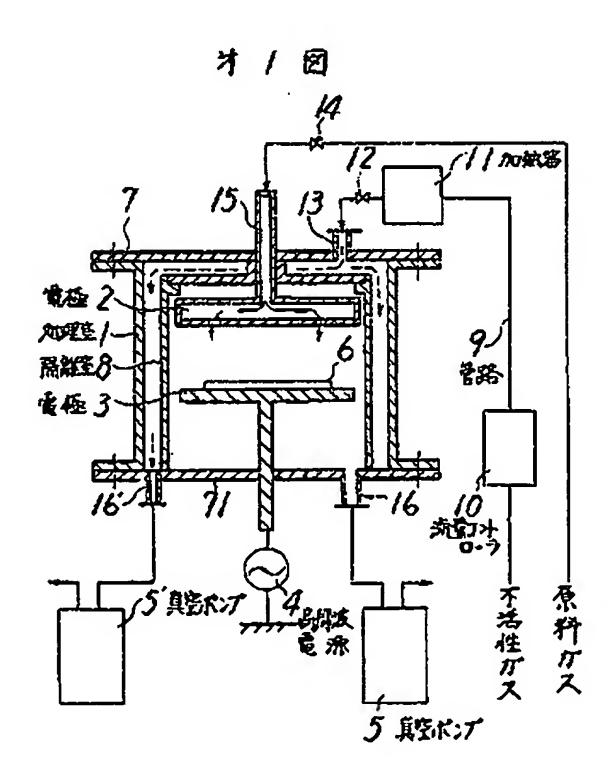
現中16に混入しポンプをによって発車室1の外に 現代される。不活性ゼスの選及を、解除型17の高 度が70で以上になるように創作することにより、 环1時。即2時に示す実費例におけると関係に、 反応生成物のドライエッテング基本内への付着維 初を防止できる。

たが、以上の実践列では、処理意的に開発室を 取りているが、この逆としても良い。また、プラ ズマ処理装置としては、この値に、反応生成物が 処理室鉄面に付着して相信可能な発度、例えば、 プラズマCVD装成であっても適用上の個頭は特 にない。

(外明の知思)

本発明は、最上説明したように、運転を中断することなり、また、処理室内部を大気環境に衝すことなりに処理室での反応生成物の地域を訪点でき、また、除去できるので、ブラズマ処理技能の生産性および慣板性を向上できる効果がある。 図額の簡単な説明

羽し図は、本名明によるブラズマ処理収置の一



新聞昭62-95828(5)

